EPFL

ME9: Préanalyse

- Compenser sans mesures?
 - Moyenne: cofacteurs indépendants des mesures
 - Caractéristiques des mesures +modèles → Caractéristiques des résultats

La préanalyse permet d'optimiser le **type**, le **nombre** et la **disposition** des mesures.

- Evaluation d'un dispositif de mesure
 - Percement d'un tunnel
 - Tous les autres exemples du cours, et le reste !!!
- Et si l'on mesure quand même ...
 - Moyenne: résidus compensés indépendants de σ_0
 - Comparer la statistique des résidus et les hypothèses



EPFL

ME: Préanalyse: percement d'un tunnel



I. Cheminement polygonal lancé à *n* côtés égaux

Propagation des angles → gisement indirects et leur matrice de covariance

$$\varphi_{i,i+1} = \varphi_{i-1,i} + \alpha_i - 200$$

$$\mathbf{K}_{arphiarphi}=\mathbf{F}\cdot\mathbf{K}_{lphalpha}\mathbf{F}^{T}$$

Propagation des gisements (corrélés) → matrice de covariance des écarts latéraux

$$y_i = y_{i-1} + s \cdot \sin(\varphi_{i-1,i})$$
 avec $\varphi_{i-1,1}$ petit $\rightarrow dy_i = dy_{i-1} + s \cdot d\varphi_{i-1,1}$ et $\mathbf{K}_{yy} = s^2 \cdot \mathbf{F} \cdot \mathbf{K}_{\alpha\alpha} \mathbf{F}^T$



Visualisation avec SysQuake: $\sigma_{\varphi_{i,i+1}}$ et $\sigma_{y_{i,i+1}}$ pour $1 \le i \le n$

II. Ajout de r mesures gyroscopiques $\varphi^{gyro} \rightarrow$ gisements directs

Extension du vecteur des observations et de leur matrice de covariance: $\ell[(n+r) \times 1]$

Conditions entre gisements indirects et gisements directs (disponible pour r côté)

$$\varphi_{j-1,j} - \varphi_{j-1,j}^{gyro} = w_j \rightarrow w[r \times 1] \text{ et } \mathbf{B}[r \times (n+r)]$$

Compensation simulée → matrice des gisements compensés

$$\mathbf{K}_{\hat{\ell}\hat{\ell}} = \mathbf{K}_{\ell\ell} - \mathbf{K}_{\ell\ell} \cdot \mathbf{B}^T \cdot \left(\mathbf{B} \cdot \mathbf{K}_{\ell\ell} \cdot \mathbf{B}^T \right)^{-1} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{K}_{\ell\ell}$$

Extraction de la matrice de covariance des gisements indirects compensés Propagation des gisements compensés → écarts latéraux compensés

$$\mathbf{K}_{\hat{\varphi}\hat{\varphi}}[n \times n]$$

$$\mathbf{K}_{\hat{y}\hat{y}} = s^2 \cdot \mathbf{F} \cdot \mathbf{K}_{\hat{\varphi}\hat{\varphi}} \mathbf{F}^T$$



Visualisation avec SysQuake: $\sigma_{\hat{\varphi}_{i,i+1}}$ et $\sigma_{\hat{y}_{i,i+1}}$ pour $1 \leq i \leq n$

III. Optimiser la précision (modèles fonc. [r] + stoch. $[\sigma_0]$) et le coût (arrêt du chantier, équipe de spécialistes, ...)